Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/807,736	OKUNO ET AL.
Examiner	Art Unit
Brian S. Kwon	1614

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
514	102	9/30/06	вк
	104	/	
	108	V	V

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1		

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH		·)
	DATE	EXMR
STN, EAST, NPL	9/30/2006	вк
Inventor Name Search, Continuity Data (09/989577)		
Ref: 10/484482, 10/276623, 10/531677	V	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	·	